

## ХІІ Заседание Рабочей группы метрологов геометрических измерений прошло на базе харьковского МИКРОТЕХ®



19-20 сентября 2012 года в Харькове на базе харьковского МИКРОТЕХ® прошло XII Заседание Рабочей Группы геометрических измерений Совета метрологов Украины, в котором приняли участие руководители и ведущие метрологи территориальных центров Украины:



**Список участников XII Заседания Рабочей Группы геометрических измерений  
Совета метрологов Украины**

№	ФИО	Город	должность	наименование
1	Юськевич Игорь Васильевич	Львов	нач.отдела	ГП "Львовстандартметрология"
2	Криворучко Наталья Вячеславовна	Херсон	инженер-метролог	ГП «Херсонстандартметрология»
3	Печерей Наталья Ивановна	Херсон	вед.инженер-метролог	ГП«Херсонстандартметрология»
4	Гузь Тамара Петровна	Запорожье	нач.отдела	ГП «Запорожьестандартметрология»
5	Василенко Людмила Михайловна	Киевская обл.Белая Церковь	инженер-метролог	ГП «Киевоблстандартметрология»
6	Ярмоленко Богдана Иосифовна	Черкассы	нач.лаборатории	ГП Черкасыстандартметрология"
7	Крихта Андрей Михайлович	Чернигов	нач.отдела	ГП "Черниговстандартметрология"
8	Коваль Иван Нестерович	Ровно	нач.отдела	ГП "Ровностандартметрология"
9	Шатина Елена Ивановна	Винница	зам.нач.отдела	ГП "Винницастандартметрология"
10	Полев Артем Сергеевич	Сумы	нач.лаборатории	ГП "Сумыстандартметрология"
11	Любичкая Ольга Васильевна	Луганск	нач.отдела	ГП "Луганскстандартметрология"
12	Дедова Светлана Анатольевна	Симферополь	зам.генерального директора	ГП "Кримстандартметрология"
13	Новиков Валерий Иванович	Одесса	нач.лаборатории	ГП "Одессастандартметрология"
14	Корчик Леонид Георгиевич	Днепропетровск	нач.отдела	ГП "Днепрстандартметрология"
15	Корчик Сергей Леонидович	Днепропетровск	вед.инженер-метролог	ГП "Днепрстандартметрология"
16	Човганская Галина Ивановна	Николаев	нач.отдела	ГП "Николаевстандартметрология"
17	Фурса Анна Николаевна	Киев	нач.отдела	ГП «Укрметртестстандарт»
18	Виноградов Сергей Борисович	Кривой Рог	нач.лаборатории	ГП «Кривбасстандартметрология»
19	Самолук Андрей Анатольевич	Луцк (Волынь)	инженер-метролог	ГП "Волыньстандартметрология"
20	Цеценова Наталья Ильинична	Донецк	зам.нач.отдела	ГП "Донецкстандартметрология"
21	Калиниченко Виктор Анатольевич	Харьков	нач.отдела	ГП "Харьковстандартметрология"
22	Купко Владимир Семенович	Харьков	нач.лаборатории	ННЦ «Институт метрологии»
23	Куликов Андрей Александрович	Стаханов	вед.инженер-метролог	ЗАО «Стахановский вагоностроительный завод»
24	Крамаренко Борис Павлович	Харьков	директор	ЧНПП «Микротех»
25	Млечин Александр Иванович	Харьков	главный метролог	ЧНПП «Микротех»
26	Гревцова Татьяна Евгеньевна	Харьков	вед.инженер-метролог	ЧНПП «Микротех»

Заседание открыл Председатель Рабочей Группы (РГ), нач.НИЛ-21 ННЦ «Институт метрологии», Председатель ТК1.5 КООМЕТ, к.т.н. Купко В.С., который отметил наиболее представительный за все годы проведения состав участников и факт, что Заседание РГ впервые проводится на производственном предприятии, которое выпускает средства измерений (СИ).



В приветственном выступлении первого заместителя генерального директора по науке ННЦ «Институт метрологии», вице-Президентом КООМЕТ Неежмакова П.И. была показана ключевая роль ННЦ в измерении геометрических величин в Украине и европейской метрологии благодаря разработке и поддержанию эталонов геометрических измерений, межгосударственному и межтерриториальному сличению эталонов.



В приветствии участников XII Заседания принимающей стороной, директором МИКРОТЕХ® Крамаренко Б.П. отмечался вред, который наносится отечественной метрологии незаконными поставками в Украину и применением нелегитимных СИ, не прошедших метрологическую аттестацию, не имеющих обязательную НТД.



С большим интересом в режиме активного обсуждения участники заседания заслушали доклады:

***«Измерения геометрических величин в ННЦ "Институт метрологии": вчера, сегодня, завтра»***

**Купко В.С.**

(нач.лаборатории ННЦ «Институт Метрологии», Харьков);



***«Измерение плоского угла»***

**Фурса А.Н.**

***«Подготовка методик калибровки СИТ по ДСТУ ISO 17025»***

**Фурса А.Н.**

(нач.отдела ГП «Укрметртестстандарт», Киев)



***Проблемы точных измерений внутренних диаметров колец и деталей сложной конфигурации»***

**Корчик С.Л.**

(ведущий инженер ГП «Днепрстандартметрология»)



*«Модернизация гониометра ГС-1Л»*

**Гузь Т.П.**

*«Измерение геометрических параметров измерительных трубопроводов»*

**Гузь Т.П.**

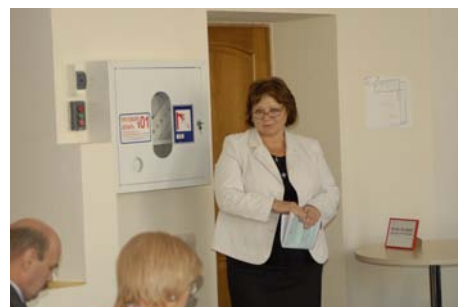
(нач.отдела ГП «Запорожьестандартметрология»)



*«Проблемы метрологического обеспечения медицинских приборов»*

**Човганская Н.И.**

(нач.отдела, ГП «Николаевстандартметрология»)



*«Рельсовые пути грузоподъемных кранов. Методика определения граничных отклонений от проектного положения»*

**Новиков В.И**

(нач.отдела ГП «Одессастандартметрология»)



*«Лазерный интерферометр «Renishaw» XL-80.*

*Метрологические характеристики и опыт его применения»*

**Калиниченко В.А.**

(нач.отдела ГП «Харьковстандартметрология»)



*«Проблемы при аттестации СИТ производства фирмы «Экрос»*

**Дедова С.А.**

(зам. ген.директора ГП «Крымстандартметрология»)



*«Проблемы актуализации нормативно-технической документации»*

**Ярмоленко Б.И.**

(нач.отдела ГП «Черкассыстандартметрология»)



**«Информационное и материально-техническое обеспечение поверочных работ»**

**Любицкая О.В.**

(нач.отдела ГП «Луганскстандартметрология»)



**«Несоответствие государственных поверочных схем методикам поверки и способы их решения»**

**Юськевич И.В.**

(нач.лаборатории ГП «Львовстандартметрология»)



Участники заседания, несмотря на повседневную поверку продукции МИКРОТЕХ® в своих регионах, с большим интересом изучали и обсуждали рабочие эталоны, микроскопы и рабочие средства измерений МИКРОТЕХ®



Главный метролог МИКРОТЕХ® Млечин А.И. познакомил участников Заседания с СИ, включенными в государственные Реестры Украины, России и Беларуси, которыми оснащены большинство промышленных предприятий Украины.

При посещении сборочного участка МИКРОТЕХ® никто из участников XII Заседания метрологов тер.органов Украины не остался равнодушным, увидев тонкую лекальную работу опытных и молодых слесарей-инструментальщиков МИКРОТЕХ®. Метрологи всех государственных центров очень заинтересовались сервисными и ремонтными работами, которые выполняются в МИКРОТЕХ® с инструментом своего и импортного производства.

Безусловный профессиональный интерес участники Заседания проявили к оснащению аттестованной калибровочной лаборатории МИКРОТЕХ®:

- Немногие метрологические лаборатории государственных территориальных центров метрологии укомплектованы немецкими длинномерами и универсальными измерительными микроскопами «Carl Zeiss», английскими кругломерами и профилографами «Taylor Hobson»,

японским прибором контроля индикаторов «Mitutoyo» и шведским прибором контроля углов «Yoganson»;

- Безусловный интерес и обсуждение метрологов территориальных центров вызвали собственные метрологические разработки МИКРОТЕХ<sup>®</sup> (стенд контроля рулеток с портативным, передающим изображение на компьютер, микроскопом, модернизированный универсальный измерительный микроскоп с блоком цифровой индикации, стенд контроля усилий для геометрических СИ, рабочие эталоны длины, плоскостности, прямолинейности и многие другие СИ).

В связи с оформлением и подписанием всеми участниками официального Решения XII Заседания Рабочей Группы геометрических величин (20 территориальных органов Украины, ННЦ «Институт метрологи», приглашенные) официальное Решение будет опубликовано чуть позднее.